

**BEST AVAILABLE COPY**

## Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(31)特許出願公開番号

特開平6-92076

(43)公開日 平成6年(1994)4月5日

(51)Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	5 2 1	9111-2C		
G C 6 K 19/077				
H 0 1 L 23/00				
23/50				
	A	9272-4M		
		8G23-5L		
			G 0 6 K 19/00	L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平4-246547

(22)出願日 平成4年(1992)9月16日

(71)出願人 000000295

神電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72)発明者 井上 明徳

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72)発明者 小村 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72)発明者 山口 忠士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

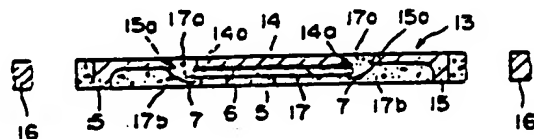
(74)代理人 弁護士 鈴木 敬明

(54)【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57)【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を有するモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着性を向上させて、モジュールの曲げに対する電子部の耐摩耗性を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる板状形状としたものである。



本発明のリードフレームを有するICカードモジュールの断面図

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 1 Cカードに搭載され、読み出し／書き込み等の機能を有するモジュールのリードフレーム形状において、

リードフレームのアイランド部および、または端子部のハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる横断形状にしたことを特徴とする1 Cカードモジュール用リードフレーム形状。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、1 Cカードに搭載される読み出し／書き込み等の機能を有するモジュールのリードフレーム形状に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 図3は、従来のリードフレーム形状を備えた1 Cカードモジュールを示す平面図およびそのA1-A2断面図である。図において、1はその詳細な構成を図4に示すように、例えば厚さ0.6mmのリードフレームである。このリードフレーム1はアイランド2、端子3および外枠4からなっている。5はリードフレーム1のアイランド2の下部に、ボンディングシート6を介してボンディングした半導体素子、7は端子3と半導体素子5間をワイヤボンディングしたボンディングワイヤ、8はモールド樹脂封止金型にてモールド樹脂境界線9内を充填したモールド樹脂、10はこのモールド樹脂封止金型のエジニクトピンである。

【0003】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図5(a)～図5(c)を参照して説明したのち、1 Cカードモジュールの製造方法を図3(A)および図3(B)を参照して説明する。まず、図5(A)に示すように、リードフレーム1の素材1aの表面に、リード形状として残した部分にレジスト11を塗布する。そして、図5(B)に示すように、矢印12の方向からエッチングする。そして、図5(C)に示すように、このレジスト11を除去することにより、図4に示すリードフレーム1を製造することができる。そして、このリードフレーム1のアイランド2の下部に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子3間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線9内をモールド樹脂8で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジニクトピン10により金型より突き上げて、取り出したのち、仮片化し、図示せぬ1 Cカード上に実装するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記構成のリードフレーム形状では、アイランド2のハーフエッチング部のアイランド端形状2a(図5(C)参照)および端子3のハーフエッチング部の端子端形状3a

(図5(C)参照)がR形状になっているため、リードフレーム1とモールド樹脂8とは実着力の面で保持されている。このため、(A)モールド成形時、モールド樹脂封止金型内のエジニクトピンにて突き上げる際、モールド樹脂と金型との隙間時、モールド樹脂とモールド樹脂封止金型との実着力により、モジュールを反らせ、端子部が剥離してしまうこと、(B)モジュールを1 Cカード上に実装したのち、折り曲げ試験により端子部が剥離し、この剥離により、ワイヤ断線、およびモジュール内へ水分が侵入し、A1腐食などが発生するという問題点があった。

【0005】 本発明は、以上述べた端子部の剥離によるワイヤの断線およびA1腐食という問題点を除去するため、端子部の断面形状を変えることにより、端子とモールド樹脂との剥離をなくすることができるとした形状を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明に係る1 Cカードモジュール用リードフレーム形状は、そのアイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる横断形状にするものである。

【0007】

【作用】 本発明は、端子部の剥離断力を大幅に向上することができる。

【0008】

【実施例】 図1は本発明に係る1 Cカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた1 Cカードモジュールを示す断面図である。図において、12はその製造工程を図2(A)～図2(E)に示すリードフレームである。このリードフレーム13はアイランド14、複数個の端子15および外枠16を備えている。特に、アイランド14のアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子15の端子端ハーフエッチング部15aの断面形状は、モールド樹脂17にて挟持できるように傾斜させて形成したものである。具体的には、アイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aで形成された空間に充填されたモールド樹脂17aと半導体素子5間に充填されたモールド樹脂17bとによってアイランド14および複数個の端子15の断線を挟持できるように形成される。

【0009】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図2(A)～図2(E)を参照して説明したのち、1 Cカードモジュールの製造方法について説明する。まず、図2(A)に示すように、リードフレーム13の素材13aの両端面に、リード形状として残した部分にレジスト18を付ける。そして、図2(B)に示すように、素材13aの一方の端面をエッチングする。そして、図2(C)に示すように、素材13aのエッチングした部分に、レジスト19を付ける。そして、図2

(D) に示すように、母材 13 と他の表面をエッチングする。そして、図 2 (E) に示すように、レジスト 18 および 19 を除去することにより、リードフレーム 13 を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部 14 と端子端ハーフエッチング部 15 との断面形状は、モールド樹脂 17 にて挟持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム 13 のアイランド 14 の下部に、半導体素子 5 をボンディングシート 6 を介してボンディングする。そして、この半導体素子 5 と端子 15 とをボンディングワイヤ 7 によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂 17 で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、細片化し、図示せぬ IC カード上に実装するものである。

[0010]

【発明の効果】 以上詳細に説明したように、本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できるように形成したので、端子部の耐腐蝕力が向上し、

ワイヤ断線や IC 腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた IC カードモジュールを示す断面図である。

【図 2】 図 1 の IC カードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図 3】 従来の IC カードモジュールを示す平面図および断面図である。

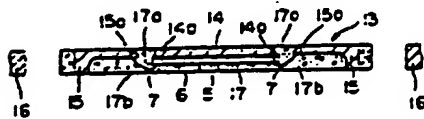
【図 4】 図 3 のリードフレームを示す平面図である。

【図 5】 図 3 のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

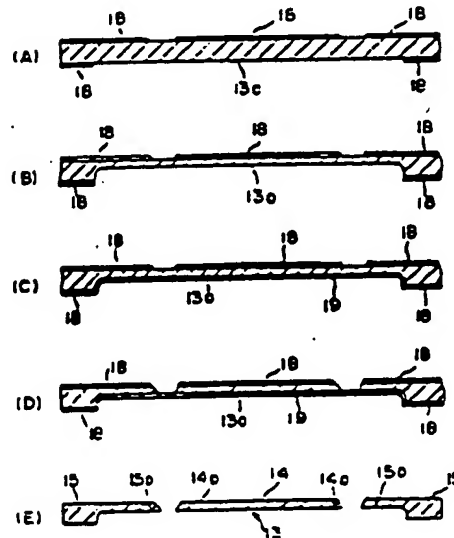
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図 1】



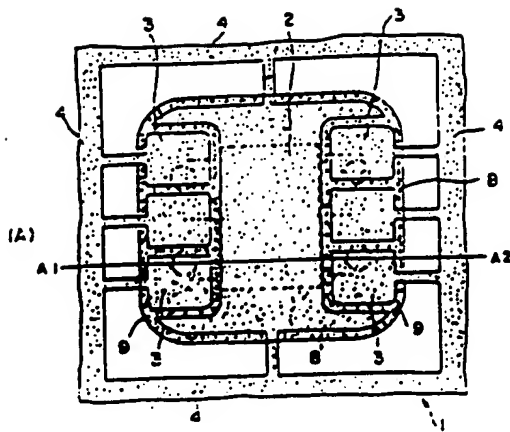
本発明のリードフレームを備えた IC カードモジュールの断面図

【図 2】



本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図

[図3]



[図4]

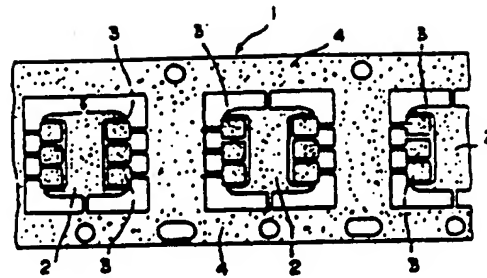


図10V-F7L-A00000

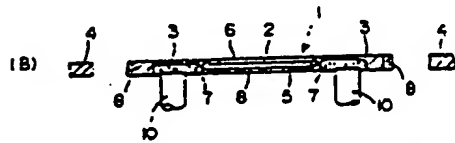


図10V-F7L-A00000

[図5]

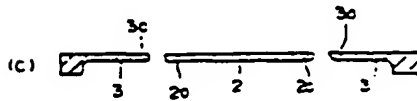
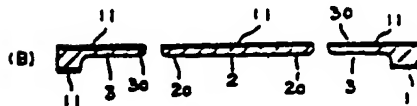
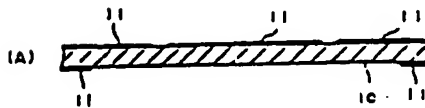


図10V-F7L-A00000

(5)

特開平6-92076

フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>  
H01L 23/50

識別記号 庁内整理番号  
H 9272-4M

F I

技術表示箇所

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int. Cl.<sup>4</sup> 521 9111-2C F 1 技術表示箇所  
B 4 2 D 15/10  
G 0 6 K 15/077  
H 0 1 L 23/00  
23/50 A 9272-4M  
8623-5L G 0 6 K 18/00 L  
審査請求 未請求 請求項の数1(全5頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平4-246547

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(71) 出願人 000000295

神電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 井上 啓信

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 小林 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忠士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

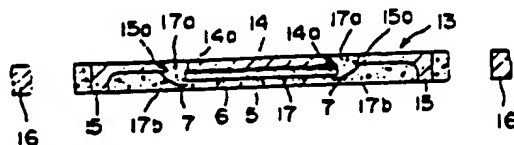
(74) 代理人 代理人 鈴木 敬明

(54) 【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の耐摩耗力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

(3)

(D)に示すように、母材13と他の及互をエッチングする。そして、図2(E)に示すように、レジスト15および19を除くことにより、リードフレーム13を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部14とおよび端子端ハーフエッチング部15との断面形状は、モールド樹脂17にて保持できるように形成させることができる。そして、このリードフレーム13のアイランド14の下記に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子15とをボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂17で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のニジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、部片化し、図示せぬICカード上に実装するものである。

[0010]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて保持できるように形成したので、端子配の剝離耐力が向上し、

ワイヤ断線や入し腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えたICカードモジュールを示す断面図である。

【図2】図1のICカードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図3】従来のICカードモジュールを示す平面図および断面図である。

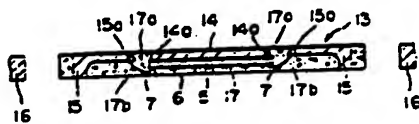
【図4】図3のリードフレームを示す平面図である。

【図5】図3のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

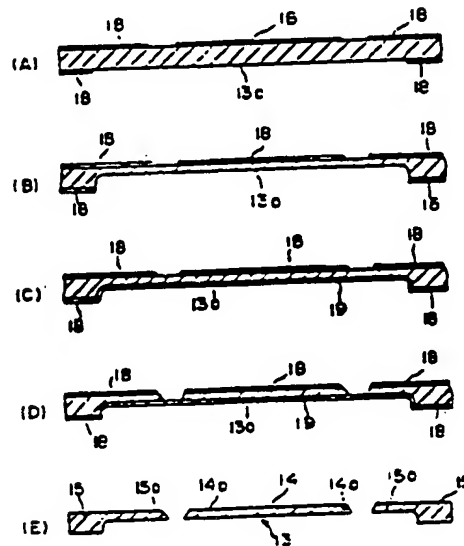
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図1】



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【図2】

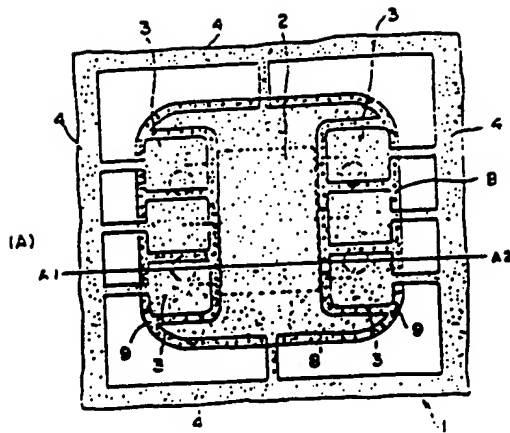


本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図



(4)

(図3)



(図4)

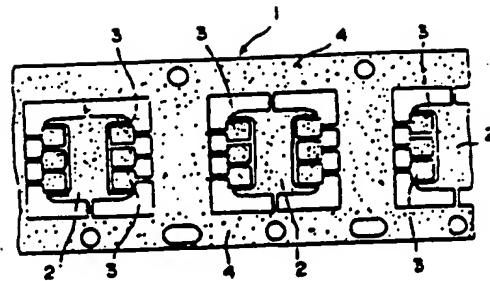


図10V-77レ-△08E2E

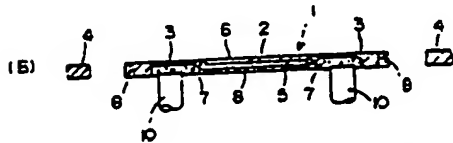
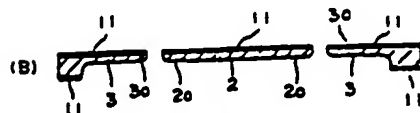
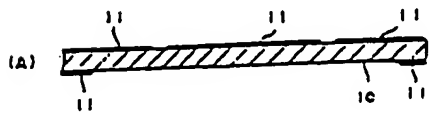


図10V-77レ-△08E2E

(図5)



↑ 12

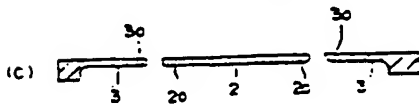


図10V-77レ-△08E2E

(5)

特許平6-92076

フロントページの跋を

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>  
H01L 23/50

発明記号 庁内整理番号 F1  
H 9272-4M

技術表示箇所

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**